

# Berechnung der Leitfähigkeit

- Quantitativ wird die Leitfähigkeit  $\sigma$  berechnet durch:

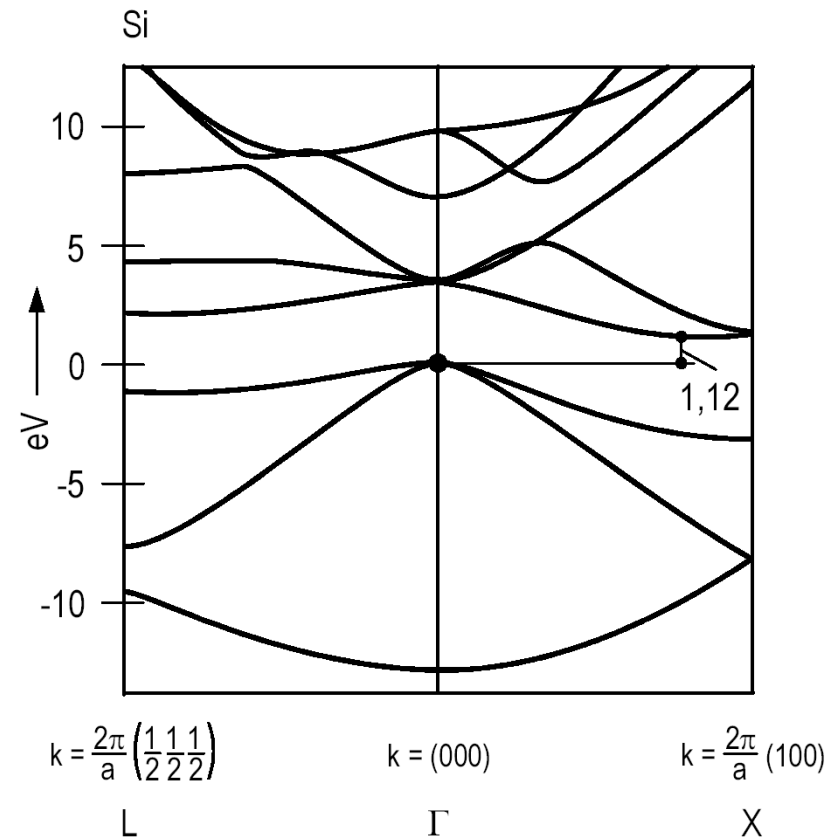
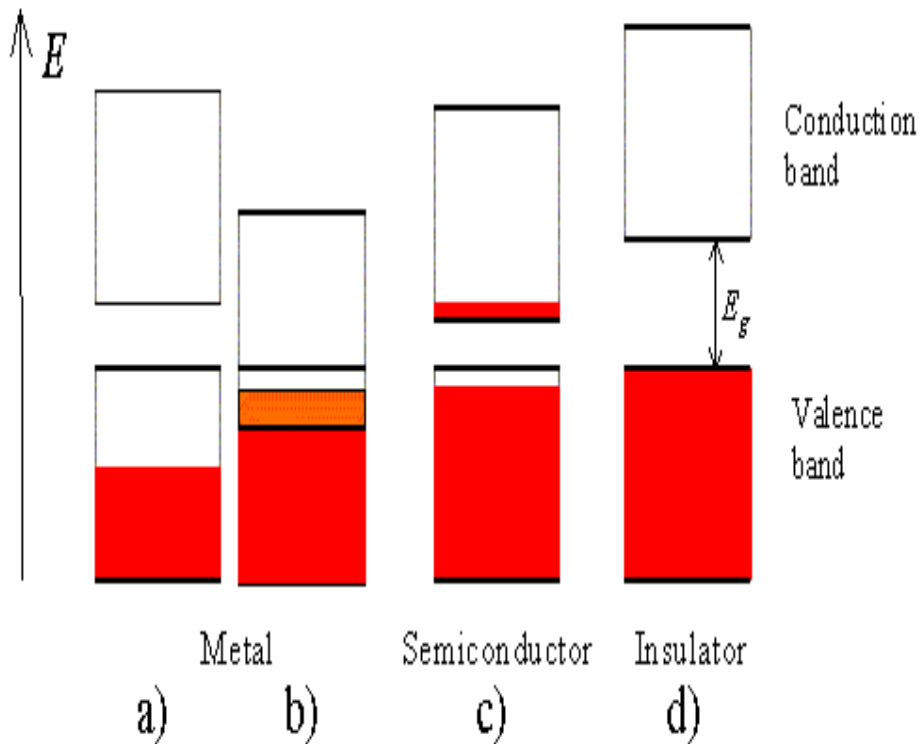
$$\sigma = e (\mu_n n + \mu_p p)$$

The diagram illustrates the components of the conductivity equation  $\sigma = e (\mu_n n + \mu_p p)$ . Arrows point from the following text labels to the corresponding variables in the equation:

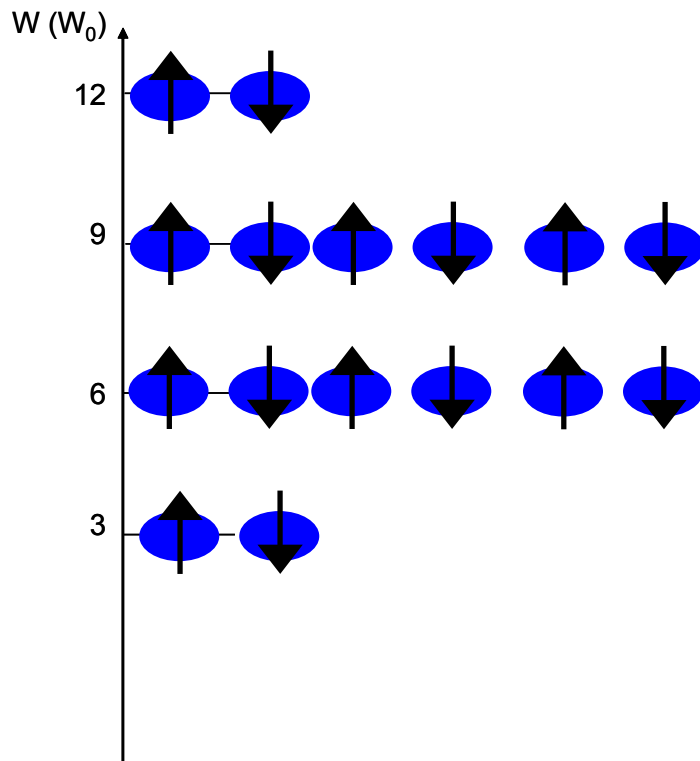
- Ladung des Elektrons (points to  $e$ )
- Beweglichkeit der Ladungsträger im Leitungsband (points to  $\mu_n$ )
- Anzahl der Ladungsträger im Leitungsband (points to  $n$ )
- Anzahl der Defektelektronen im Valenzband (points to  $p$ )
- Beweglichkeit der Ladungsträger im Valenzband (points to  $\mu_p$ )

- Wie kommen die Elektronen bei Halbleitern eigentlich ins Leitungsband und wie viele gibt es dort?

# Welche Zustände sind denn eigentlich besetzt ?



# Welche Zustände sind denn eigentlich besetzt ?



-im Prinzip sollte das Ganze  
ähnlich wie beim Atom erfolgen

- Besetzung von „unten nach oben“

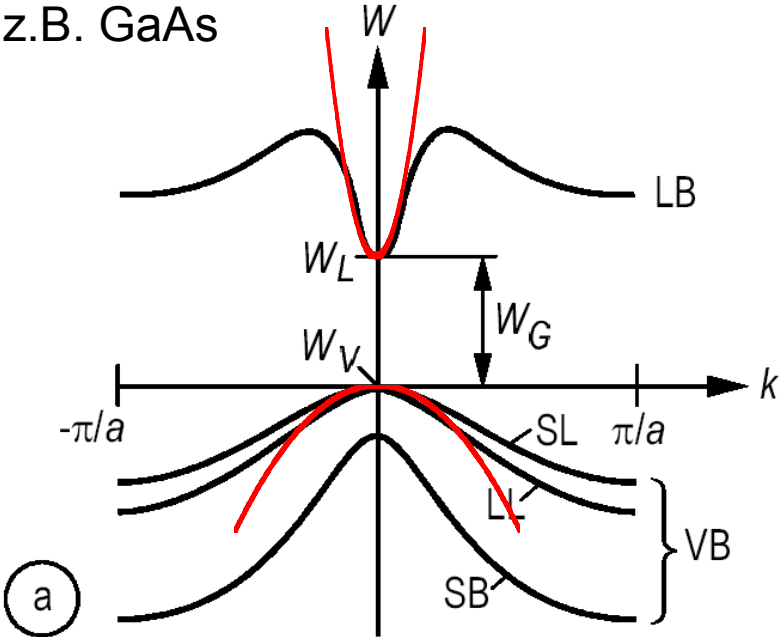
-...wie viele Elektronen kann  
man in  
ein Band hineinsetzen ?

Uns hilft: Bloch-Elektronen verhalten sich an den Bandextrema so ähnlich wie freie Elektronen, allerdings mit einer anderen Masse. Betrachten wir also den Fall von quasifreien Elektronen in einem (makroskopischen) Würfel der Kantenlänge  $L$  ...

# Parabelnäherung

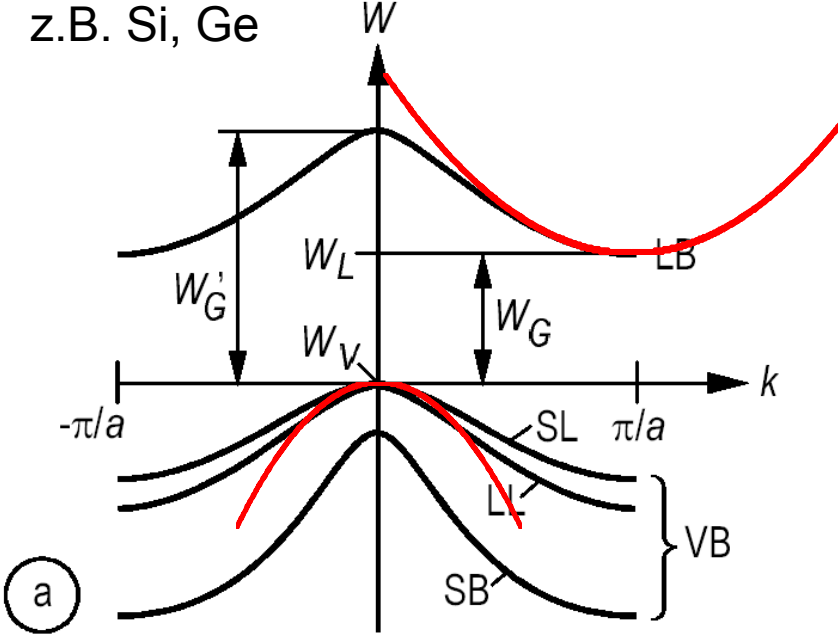
Direkter Halbleiter

z.B. GaAs



Indirekter Halbleiter

z.B. Si, Ge

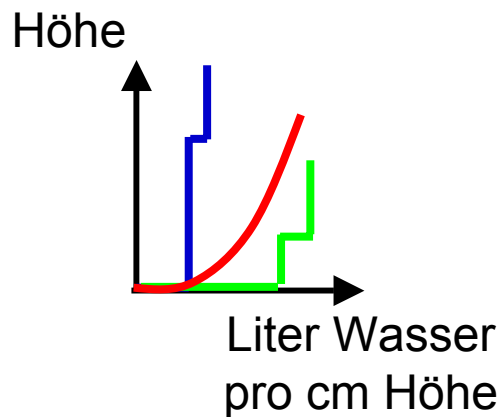


Wie sieht das dann konkret im Fall von parabolischen Bändern aus ?

Hier ist der Bezugspunkt für die Energie das Minimum des Leitungsbandes  $W_L$  bzw. das Maximum des Valenzbandes  $W_V$ .

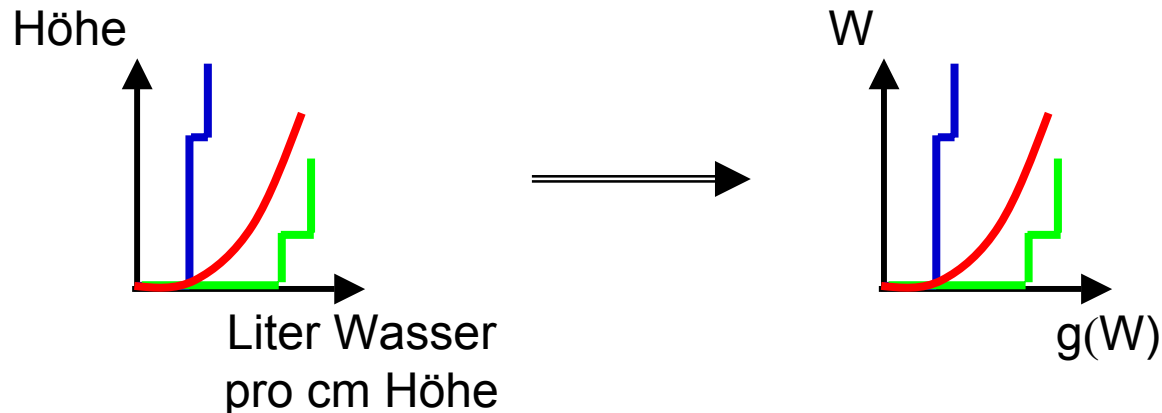
# Zustandsdichte : Badewannen-Analogie

- Wie viel Wasser ist in einer Badewanne, die bis zur Höhe von 30 cm über dem Boden gefüllt ist?
- **Wie viele Liter passen in die nächsten 10 cm?**
- Die Antwort hängt von der Form der Badewanne ab!
- Integrieren ergibt Gesamtwassermenge.



# Zustandsdichte in Kristallen

- Die Wassermenge in einer bis zu einer bestimmten Höhe gefüllten Badewanne hängt von der Form der Badewanne ab.
- Genauso hängt die Anzahl der Ladungsträger in einem bis zu einer bestimmten Energie gefüllten Band von der Form der Bandstruktur ab.
- Die Anzahl der erlaubten Zustände pro Volumeneinheit und pro Energieintervall ist durch die Zustandsdichte  $g(W)$  gegeben.



---

siehe Tafelanschrieb

# Zustandsdichte in der Parabelnäherung

- In der Parabelnäherung verhalten sich Elektronen im LB quasifrei mit der effektiven Masse  $m_n$ . Ihre Zustandsdichte ist gegeben durch:

$$g_L(W) = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W - W_L}$$

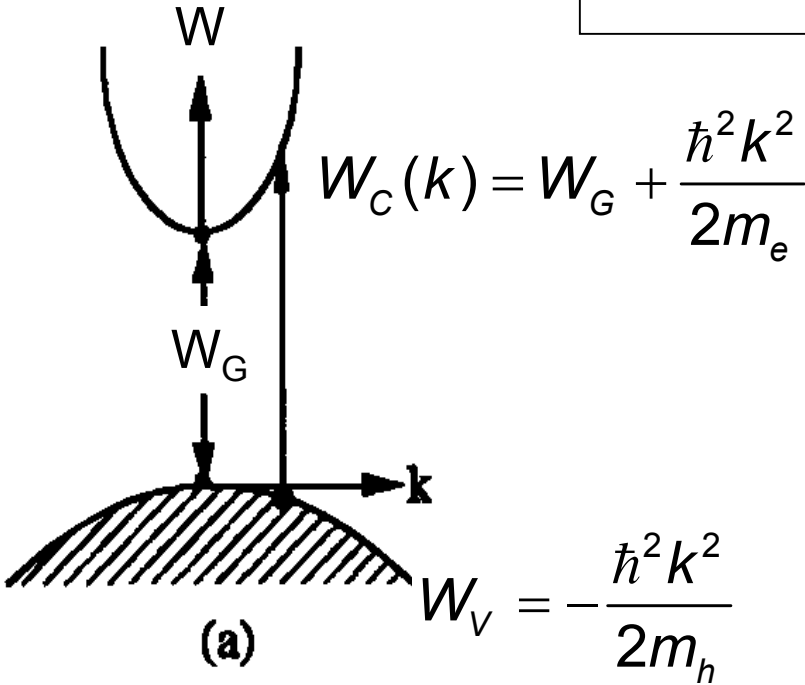
- In der Parabelnäherung verhalten sich Löcher im VB quasifrei mit der effektiven Masse  $m_p$ . Ihre Zustandsdichte ist gegeben durch:

$$g_V(W) = \frac{4\pi(2m_h)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W_V - W}$$



# Zusammenfassung Parabolische Bänder

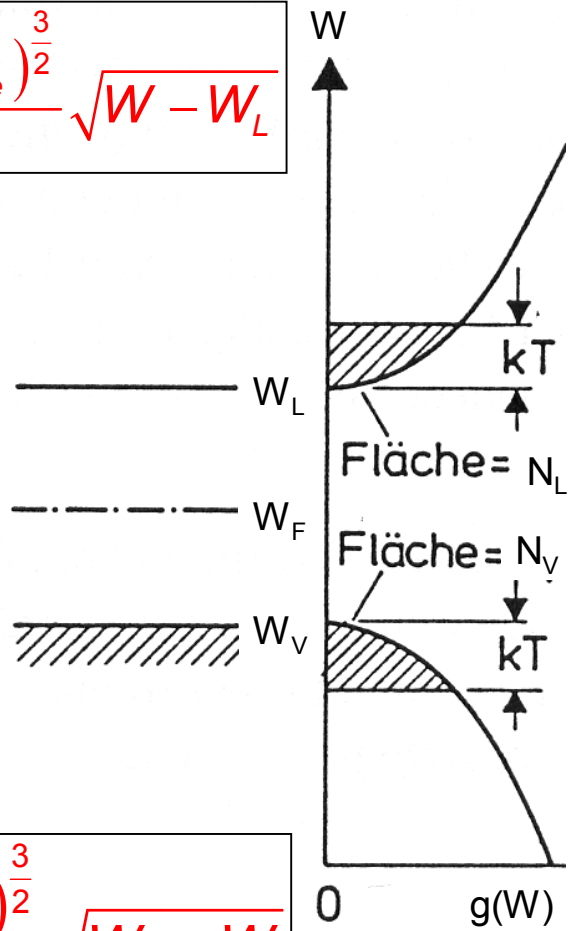
## Dispersionsrelation



$$g_L(W) = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W - W_L}$$

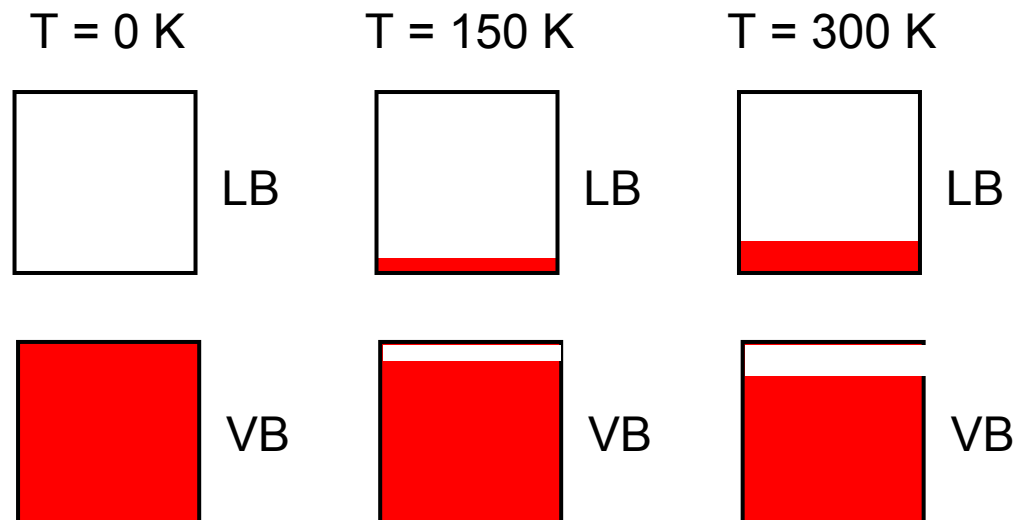
$$g_V(W) = \frac{4\pi(2m_h)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W_V - W}$$

## Zustandsdichte



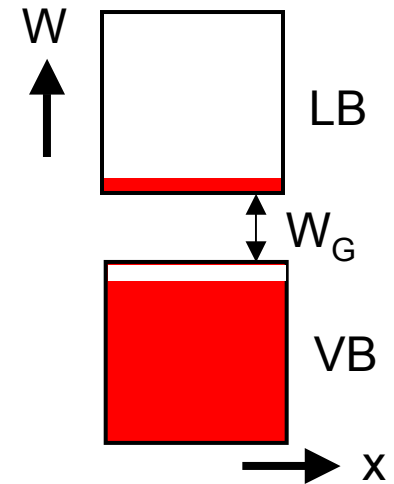
# Besetzung der Bänder

- Bei  $T = 0 \text{ K}$  sind alle Zustände im Valenzband (VB) mit Elektronen besetzt und alle Zustände im Leitungsband (LB) sind unbesetzt.
  - Leitfähigkeit  $\sigma = 0$ , da es keine beweglichen Ladungsträger gibt.
- Bei steigender Temperatur  $T$  beobachtet man, dass mehr und mehr Zustände im Leitungsband besetzt sind und mehr und mehr Zustände im Valenzband frei sind.
  - Da es mehr bewegliche Träger gibt, steigt die Leitfähigkeit zunächst mit der Temperatur.
- Wie können wir die Besetzung der Zustände berechnen ???



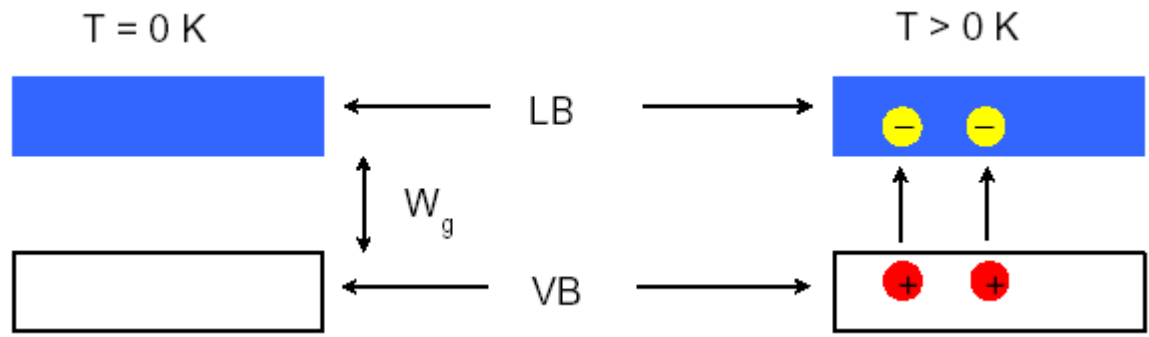
# Wie kommen Elektronen ins LB?

- Elektronen können vom Valenzband (VB) ins Leitungsband (LB) übergehen, wenn ihnen mindestens die Energie  $W_G$  zugeführt wird.
  - Quantenmechanisch gesehen geht das Elektron durch Energiezufuhr von einem Zustand im Valenzband in einen Zustand im Leitungsband über.
- Die Energie kann auf verschiedene Arten zugeführt werden:
  - Thermische Energie (Stoß mit dem „wackelnden“ Atomgitter)
  - Elektromagnetische Strahlung
  - Elektrische Felder
  - ...



# Quantenstatistik

Warum befinden sich bei höheren Temperaturen eigentlich Elektronen in höheren Niveaus ?



Aus der Thermodynamik: Die Besetzung der Zustände erfolgt so, dass die freie Energie minimiert wird:

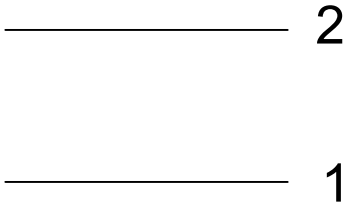
$$F = U - TS = \text{Min!}$$

Die innere Energie ergibt als Summe der Energie der einzelnen Elektronen:

$$U = \sum_i n_i W_i$$

# Quantenstatistik

$F=U-TS=\text{Min!}$

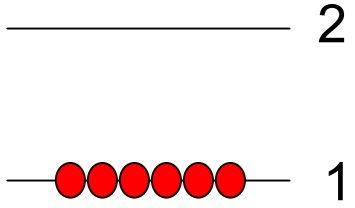


Für die Entropie gilt:  $S = k \ln P$

$k=1,3805 \cdot 10^{-23} \text{JK}^{-1} = 8,61 \text{eV} \cdot \text{K}^{-1}$  ist die Boltzmannkonstante  
Hierbei ist  $P$  die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten.

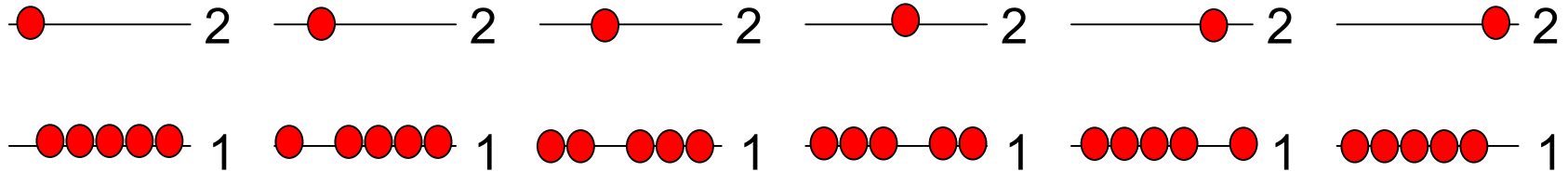
Nehmen wir an, wir hätten 6 Elektronen auf zwei Energieniveaus 1 und 2 zu verteilen:

Wenn alle Elektronen im Zustand 1 sind, gibt es nur eine einzige Realisierungsmöglichkeit.



$S=0$   
Das ist der Zustand für  $T=0$ .

# Quantenstatistik



Der Zustand (5 e's in 1, und 1 e in 2) lässt sich mehrfach realisieren.

D.h. seine Entropie  $S = k \ln P$  ist endlich.

$$F = U - TS = \text{Min!}$$

Je höher die Temperatur ist, desto stärker sorgt die damit verbundene Entropieerhöhung für eine Besetzung der höheren Zustände.

Obwohl die innere Energie größer wird, wird u. U. die freie Energie kleiner !

siehe Tafelanschrieb!

# Quantenstatistik

Aus einer konsequenten thermodynamischen Betrachtung dieser Situation lässt sich die Wahrscheinlichkeit ableiten, dass ein Zustand bei einer Energie  $W$  mit einem Elektron besetzt ist.



Die Wahrscheinlichkeit, dass ein quantenmechanischer Zustand der Energie  $W$  bei gegebener Temperatur  $T$  besetzt ist, ist

$W_F$  wird als Fermi-Energie bezeichnet.

$$f(W, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)}$$

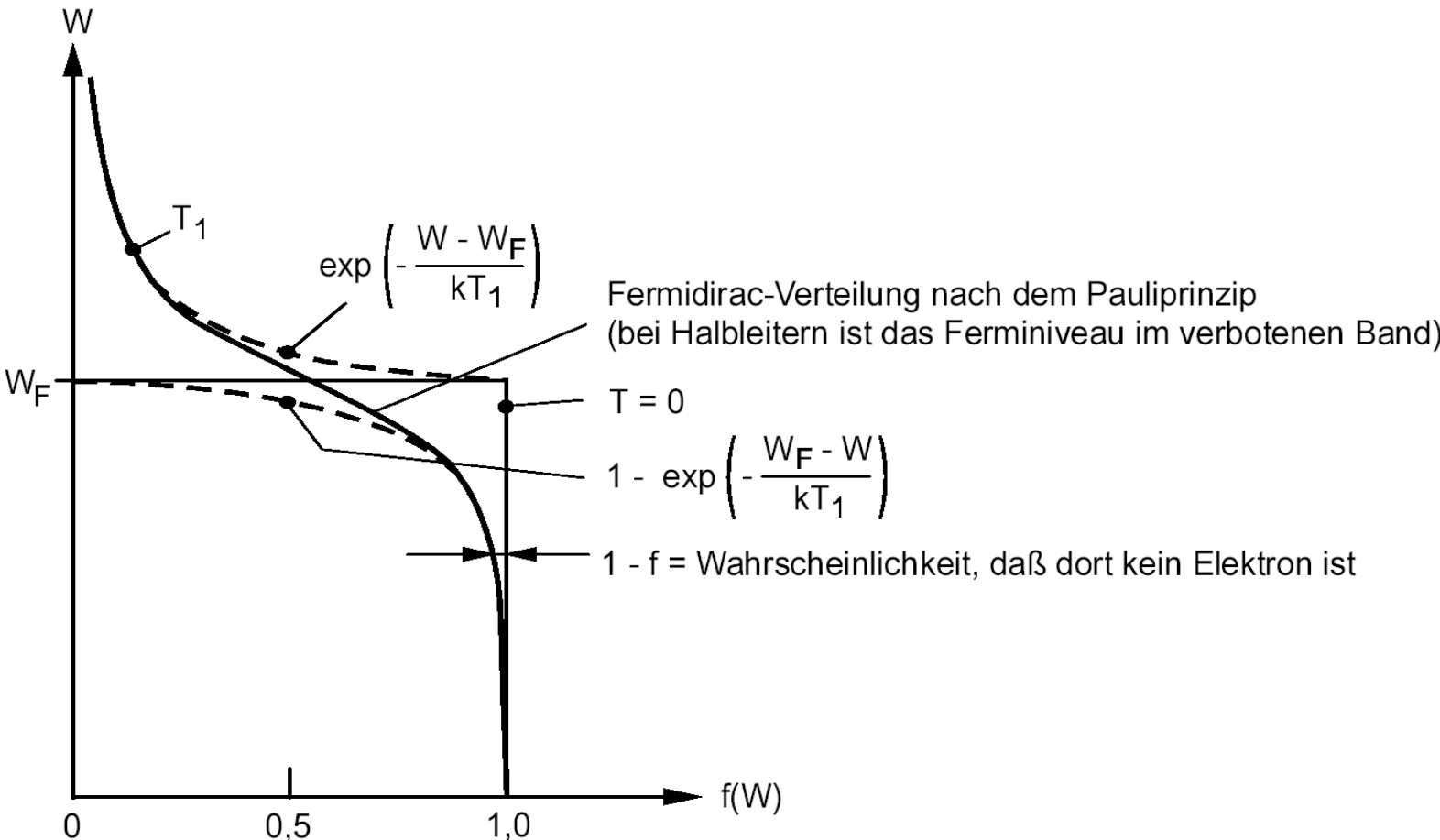
Fermi-Dirac-Verteilung



# Fermi-Dirac-Verteilung

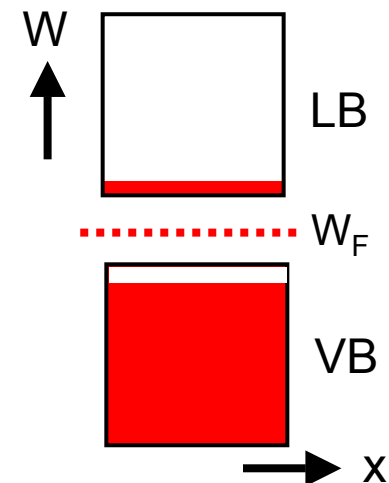
$$f(W, T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)}$$

Bei der T=0 K ergibt sich eine Stufenfunktion.



# Anzahl der Ladungsträger

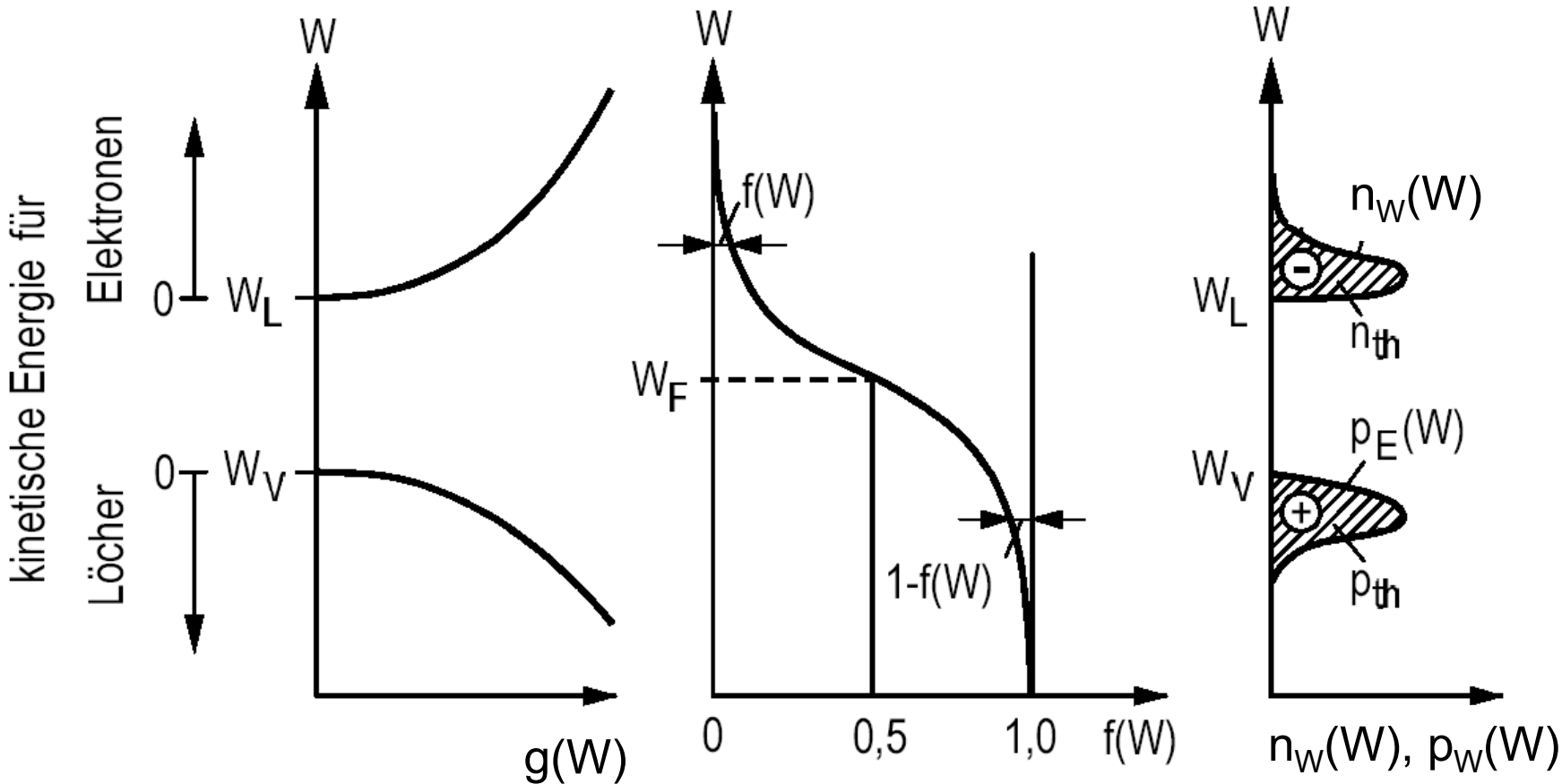
- Jetzt wissen wir, mit welcher Wahrscheinlichkeit  $f(W)$  ein Zustand im thermischen Gleichgewicht mit einem Elektron besetzt ist.
- Um die Anzahl der Ladungsträger zu berechnen müssen wir nur noch wissen, wie viele Zustände es insgesamt gibt.
- Die Anzahl der erlaubten Zustände pro Volumeneinheit und pro Energieintervall nennt man die Zustandsdichte  $g(W)$ .
- Die Anzahl der Elektronen im Leitungsband (bzw. die Anzahl der Löcher im Valenzband) mit einer Energie  $W$  ist im thermischen Gleichgewicht gegeben durch:
 
$$n_W(W) = g_L(W)f(W)$$
 bzw.
 
$$p_W(W) = g_V(W)(1 - f(W))$$
- Durch Integrieren über alle Energien  $W$  erhält man die Gesamtzahl der Ladungsträger  $n$  bzw.  $p$ .



# Anzahl/Dichte der Ladungsträger

- Für die Anzahl der Ladungsträger gilt damit:

$$n_{th} = \int_{W_L}^{\infty} n_W(W) dW = \int_{W_L}^{\infty} g_L(W) f(W) dW \quad \text{bzw.} \quad p_{th} = \int_{-\infty}^{W_V} p_W(W) dW = \int_{-\infty}^{W_V} g_V(W) (1 - f(W)) dW$$



# Berechnung der Dichte der Ladungsträger

$$f_{FD}(W) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{W - W_F}{kT}\right)} \approx \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) = f_{MB}(W)$$

„Boltzmann'scher Grenzfall der Fermi-Dirac-Verteilung“

Damit ergibt sich dann:

$$\begin{aligned} n &= \int_{W_L}^{\infty} g_L(W) f(W) dW = \int_{W_L}^{\infty} \frac{4\pi (2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_F}{kT}\right) dW \\ &= \frac{4\pi (2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW \end{aligned}$$

Jetzt kann substituiert werden:

$$x = \frac{W - W_L}{kT}$$

# Berechnung der Dichte der Ladungsträger

$$n = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \exp\left(\frac{W_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{-W_L}{kT}\right) \int_{W_L}^{\infty} \sqrt{W - W_L} \exp\left(-\frac{W - W_L}{kT}\right) dW$$

Integrationsgrenzen:  $W_L \rightarrow 0; \infty \rightarrow \infty$

$$dW = kT dx$$

$$n = \frac{4\pi(2m_e)^{\frac{3}{2}}}{h^3} (kT)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{kT}\right) \underbrace{\int_{W_L}^{\infty} \sqrt{x} \exp(-x) dx}_{=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

$$= N_L \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{kT}\right)$$

$$\text{mit } N_L = 2 \left( \frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$N_L$  ist die effektive  
Zustandsdichte des Leitungsbandes

# Berechnung der Dichte der Ladungsträger

Genauso kann für die Besetzung des Valenzbandes mit Löchern abgeleitet werden:

$$\rho = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V}{kT}\right)$$

$$\text{mit } N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$N_V$  ist die effektive Zustandsdichte des Valenzbandes

-Beschreibung des Halbleiters durch zwei effektive Niveaus mit entsprechend großer Zustandsdichte

-Besetzung erfolgt mit einem Boltzmann-Faktor.

- ...allerdings ist  $N_{L,V}$  kein echter Materialparameter, da T-abhängig

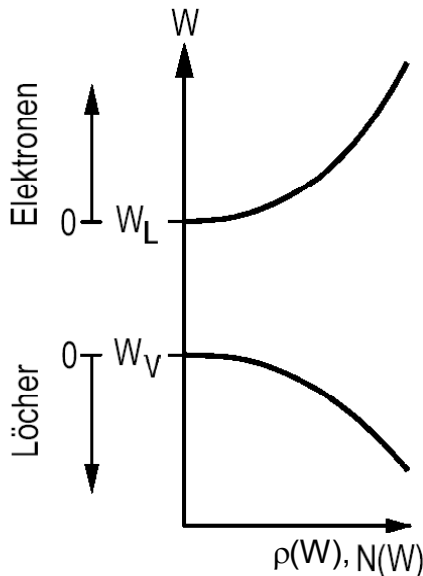
# Der intrinsische Halbleiter

Multiplikation  
ergibt:

$$np = N_L \exp\left(-\frac{W_L - W_F}{k_B T}\right) N_V \exp\left(\frac{W_V - W_F}{k_B T}\right) =$$

$$= N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L - W_V - W_F + W_F}{k_B T}\right) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{k_B T}\right)$$

$$\text{mit } W_G = W_L - W_V$$



D.h. Elektronen- und Lochkonzentration stellen sich ein nach einer Art „Massenwirkungsgesetz“ !

Für den intrinsischen Halbleiter gilt:

$$n_i = p_i = \sqrt{N_L N_V} \exp\left(-\frac{W_G}{2k_B T}\right)$$

# Eigenleitungsträgerdichte

- Da im Halbleiter Elektronen im LB und Löcher im VB paarweise entstehen gilt:

$$n_{th} = p_{th} = n_i$$

$n_i$  nennt man die Eigenleitungsträgerdichte.

- Berechnung des Produktes ergibt:

$$n_{th}p_{th} = n_i^2(T) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)$$

- Die Ladungsträgeranzahl  $n_i$  im thermischen Gleichgewicht hängt vom Bandabstand  $W_G$ , den effektiven Massen der Bänder und der Temperatur ab.

Beispiele für Eigenleitungsträgerdichten bei Zimmertemperatur ( $T=293$  (300) K):

$$\text{Ge: } n_i = 2.4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

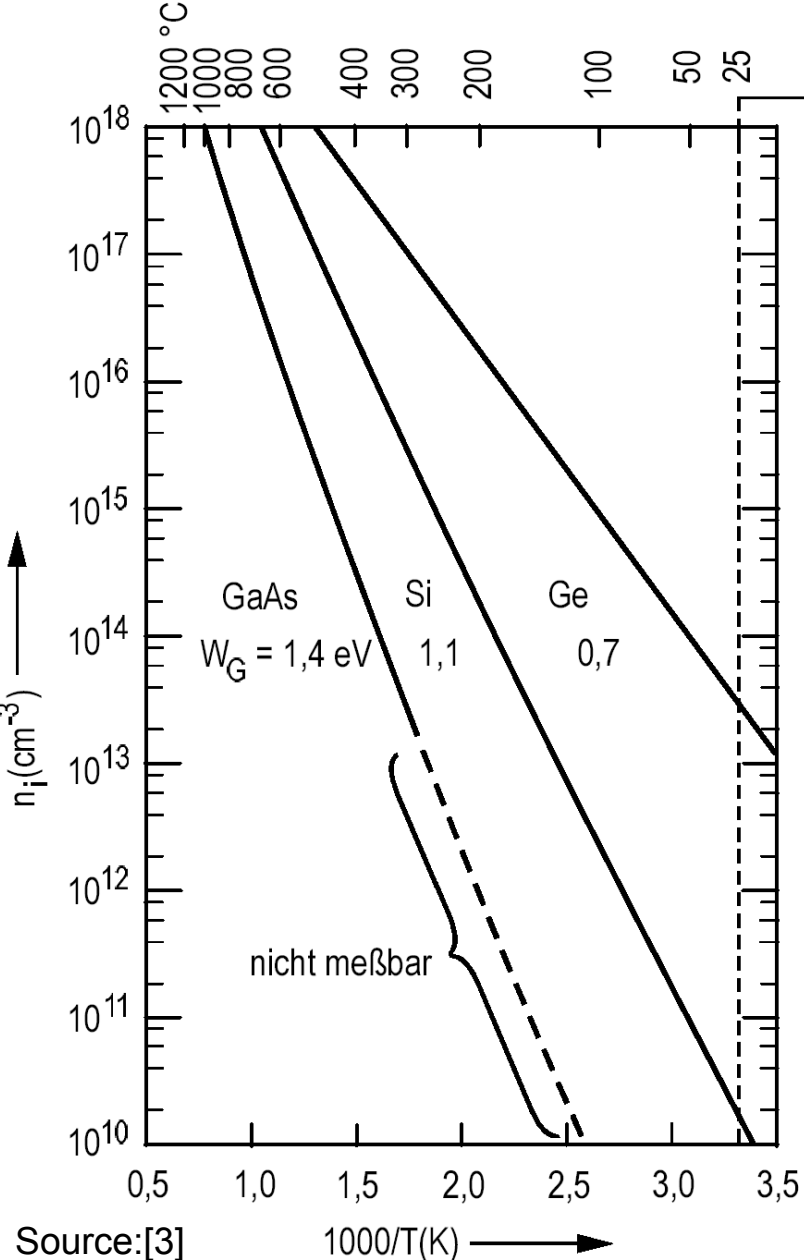
$$\text{Si: } n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{InP: } n_i = 1.2 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{GaAs: } n_i = 1.2 \cdot 10^8 \text{ cm}^{-3}$$



# Temperaturabhängigkeit von $n_i$



Zimmertemperatur  
 Temperaturabhängigkeit  
 der Eigenleitungsträger-  
 dichten für Ge, Si und GaAs.

- Für  $T = 293 \text{ K}$  (Raumtemperatur) ist  $W_{th} = kT = 25 \text{ meV}$ .
- $W_G \approx 1 \text{ eV} = 40 W_{th}$ .

$$n_{th} p_{th} = n_i^2(T) = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)$$

Source:[3]